

附表 53、LTE 終端設備 ACLR 之測試參數

預設條件						
測試環境		常態環境常態電壓				
測試頻道		低、中、高				
測試頻道頻寬		最低、5 MHz、10MHz 及最高				
測試參數						
	下行結構			上行結構		
頻道頻寬	調變方式	資源區塊分配		調變方式	資源區塊分配	
		FDD	TDD		FDD	TDD
1.4MHz	ACLR 測試不適用			QPSK	6	6
1.4MHz				QPSK	5	5
1.4MHz				16QAM	6	6
1.4MHz				16QAM	5	5
3MHz				QPSK	15	15
3MHz				QPSK	4	4
3MHz				16QAM	15	15
3MHz				16QAM	4	4
5MHz				QPSK	25	25
5MHz				QPSK	8	8
5MHz				16QAM	25	25
5MHz				16QAM	8	8
10MHz				QPSK	50	50
10MHz				QPSK	12	12
10MHz				16QAM	50（註 1）	50（註 1）
10MHz				16QAM	12	12
15MHz				QPSK	75	75
15MHz				QPSK	16	16
15MHz				16QAM	75（註 1）	75（註 1）
15MHz				16QAM	16	16
20MHz				QPSK	100	100
20MHz				QPSK	18	18
20MHz				16QAM	100（註 1）	100（註 1）
20MHz				16QAM	18	18

註：

- 1、僅適用於用戶設備類別（UE-Categories）為 2~5。
- 2、RB offset 設定值及應檢項目之測試方法，依 3GPP TS 36.521 技術標準規定。